

企业创新管理

标准锁定效应下企业创新惰性:影响因素与生成机理

陶爱萍,汤成成,洪结银

合肥工业大学 经济学院, 安徽 合肥 230009

收稿日期 2013-3-20 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 凭借技术标准锁定获得的市场优势或市场控制权容易使企业滋生创新惰性,而标准锁定效应下技术创新路径的依赖、系统创新的困难、标准专利化的专利壁垒等则会加剧创新惰性。运用主次因素分析法对标准锁定效应下企业创新惰性生成的影响因素进行分析,在此基础上重点从成本—收益导向、渐进—革命博弈两个方面探讨了标准锁定效应下企业创新惰性的生成机理。

关键词 [技术标准](#) [标准锁定](#) [创新惰性](#) [影响因素](#) [生成机理](#)

分类号 [F273.1](#)

DOI: [10.6049/kjbydc.2013010801](#)

引用本文: 陶爱萍,汤成成,洪结银等. 标准锁定效应下企业创新惰性:影响因素与生成机理[J]. 科技进步与对策, 2013, 30(22): 81-85.

对应的英文版文章: [2013-22-016](#)

通讯作者:

陶爱萍

作者个人主页: 陶爱萍;汤成成;洪结银

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(1117KB\)](#)
- ▶ [\[HTML\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)

相关信息

- ▶ [本刊中包含“技术标准”的相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [陶爱萍](#)
 - [汤成成](#)
 - [洪结银](#)